= КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ==

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫХ ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ

© 2019 г. М. А. Гирсова^{1,} *, И. Н. Анфимова¹, Л. Н. Куриленко¹, Л. Ф. Дикая¹

¹Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН, наб. Макарова, 2, Санкт-Петербург, 199034 Россия *e-mail: girsovamarina@rambler.ru

> Поступила в редакцию 07.07.19 г. После доработки 29.07.19 г. Принята к публикации 07.08.19 г.

Синтезированы висмутсодержащие композиционные материалы путем импрегнирования матриц из термически модифицированных пористых стекол в 0.5 М водных растворах азотнокислого висмута с их последующей термической обработкой. Исследованы спектры оптической плотности полученных материалов в зависимости от температуры их термической обработки (400–870°С). С увеличением температуры обработки распределение висмута в образцах становится более равномерным. Термообработка в диапазоне 650–870°С приводит к изменению степени окисления висмута (с Bi^{3+} до формирования Bi^{2+} ионов, димеров и кластеров висмута).

Ключевые слова: висмутсодержащие композиционные материалы, термическое модифицирование пористых стекол, оптическая спектроскопия, энергодисперсионная спектроскопия, спектры оптической плотности

DOI: 10.1134/S0132665119060064

введение

Данная работа является продолжением исследования элементного состава и физико-химических свойств висмутсодержащих композитов (ВКМ) на базе матриц из термически модифицированных пористых стекол (ПС), представлена в [1]. Методом ближней инфракрасной спектроскопии в спектрах образцов ВКМ, подвергнутых термической обработке в широком диапазоне температур (400–875°С), были выявлены полосы, которые связаны с поглощением ионов Bi⁺, димеров висмута и висмутовых активных центров, связанных с кремнием [1, 2].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВКМ были синтезированы на основе высококремнеземных пористых стекол, содержащих примеси P_2O_5 и фторид-ионов (далее ПС-НФФ) по технологии, подробно изложенной в [1, 3]. Термическое модифицирование ПС-НФФ проводили по трем разным режимам: при $T_{T.M.} = 120^{\circ}$ С, 1 ч (ПС-НФФ-120), при $T_{T.M.} = 400^{\circ}$ С, 2 ч (ПС-НФФ-400), при $T_{T.M.} = 600^{\circ}$ С, 2 ч (ПС-НФФ-600) в соответствии с процедурой, впервые предложенной в [4]. В результате были получены матрицы ПС-НФФ (ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600) со следующими параметрами пор (в указанном ряду): пористость

591

(*W*) была равна 30, 30, 29%, удельная поверхность пор (S_{yg}): 55, 53, 43 м²/г, средний диаметр пор (*D*): 12, 13, 15 нм. В соответствии с процедурой, изложенной в [4], значение *D* было рассчитано, значение *W* было определено весовым методом, S_{yg} . – методом БЭТ по тепловой десорбции азота при 77 К. С увеличением температуры термического модифицирования матриц ПС-НФФ происходит постепенное уменьшение удельной поверхности пор и небольшое увеличение среднего диаметра пор. Пористость материала при этом остается постоянной. По-видимому, режим термического модифицирования матриц ПС-НФФ-600 может привести к кластеризации висмута в ВКМ, чего следует избегать.

Растворы азотнокислого висмута были приготовлены на основе водного 2 М раствора HNO₃ и соли Bi(NO₃)₃ · 5H₂O марки "ч. д. а.". BKM были получены путем пропитки ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600 в водных 0.5 М растворах Bi(NO₃)₃ при комнатной температуре в течение 24 ч (сушка при 50°С). Серия образцов BKM была подвергнута термической обработке (по специально разработанным режимам [1, 3]) при температурах 400–870°С (на воздухе) с изотермическими выдержками в течение 15–120 мин. Образцы ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600 были обработаны при 870°С, на воздухе, что приводит к полному закрытию пор и получению кварцоидных стекол (КС-НФФ). По данным химического анализа в исследуемых образцах ВПС и ВКС содержится, мас. %: (0.42–0.71)Na₂O, (6.13–6.76)B₂O₃, (90.60–91.54)SiO₂, (1.76–2.12)Bi₂O₃ [1]. Содержание P₂O₅ и фторид-ионов в ВПС и ВКС не определяли.

Полученные образцы исследовали методом оптической спектроскопии (спектрофотометр СФ-2000). Наименьший разрешаемый спектральный интервал был 1 нм. Предел допускаемого значения абсолютной погрешности установки для спектрального диапазона 190–390 нм составлял ± 0.4 нм, для 390–1100 нм ± 0.8 нм. Исследованы зависимости оптической плотности композитов от режима модифицирования ПС (ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600) и температуры термообработки ВКМ (400–870°С). Измерения проводили при комнатной температуре на образцах толщиной 1.50 \pm 0.15 мм.

Исследования распределения элементов выполнены методом энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС) с шагом 30–50 мкм. Измерения проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) CamScan MX2500, оборудованном энергодисперсионным спектрометром Link Pentafet (Oxford Instruments, Si(Li) детектор с площадью 10 мм² и разрешающей способностью 138 eV (для MnK_{α})). Образцы композитов запрессовывали в полимерные шайбы, полировали и напыляли углеродом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рис. 1 представлены концентрационные профили элементов по толщине образцов ВКМ (a-e) и спектр элементного состава центральной части образцов (w). Методом ЭДС были исследованы ВКМ (400°С) и ВКМ (870°С) в зависимости от режима термического модифицирования ПС. На рис. 1w показан спектр ВКМ, на котором были обнаружены пики, соответствующие основным компонентам композитов (Si, O, Na, Bi). Данные, полученные методом ЭДС приведены в табл. 1. Установлено, что концентрация кислорода (находится в пределах 45.16–51.16 мас. % и кремния – 39.42– 44.71 мас. %) является постоянной по толщине образцов ВКМ всех исследуемых серий. Образцы не содержали фтора и фосфора, бор и азот не были определены, являются легкими элементами. Натрий (0.00–0.83 мас. %) был распределен неравномерно во всех образцах. Распределение и концентрация висмута (0.00–7.11 мас. %) по всей толщине пластин образцов были разными в зависимости от режима термического мо-



Рис. 1. Концентрационные профили элементов по толщине образцов (по данным ЭДС): (*a*) ВКМ-400 (ПС-НФФ-120), (*б*) ВКМ-870 (ПС-НФФ-120), (*в*) ВКМ-400 (ПС-НФФ-400), (*г*) ВКМ-870 (ПС-НФФ-400), (*d*) ВКМ-400 (ПС-НФФ-600), (*e*) ВКМ-870 (ПС-НФФ-600). Характерный спектр элементного состава (центральной части) образцов ВКМ (*ж*).

Образцы ВКМ	Si	0	Na	Bi
	мас. %			
ВКМ-400 (ПС-НФФ-120)	42.10-44.71	48.38-51.16	0.37-0.81	0.00-3.62
ВКМ-400 (ПС-НФФ-400)	41.50-44.23	47.72-50.45	0.00-0.62	0.00-5.02
ВКМ-400 (ПС-НФФ-600)	40.59-43.76	46.91-50.05	0.00-0.68	0.00-4.78
ВКМ-870 (ПС-НФФ-120)	39.42-44.46	45.16-50.85	0.00-0.83	0.00-2.51
ВКМ-870 (ПС-НФФ-400)	41.58-44.36	47.91-50.75	0.25-0.63	0.00-3.27
ВКМ-870 (ПС-НФФ-600)	40.13-44.18	46.48-50.45	0.00-0.37	0.82-7.11

Таблица 1. Элементный анализ образцов по данным энергодисперсионной спектроскопии

дифицирования ПС-НФФ и температуры термической обработки ВКМ. Висмут в большинстве образцов ВКМ был распределен достаточно равномерно. В поверхностном слое образцов из-за краевого эффекта наблюдалась измененная концентрация. С ростом температуры наблюдался бо́льший разброс в распределении висмута по толщине образцов, полученных при 400°С (рис. 1a, e, d). Видно, что концентрация висмута в ВКМ на базе ПС-НФФ-600 (рис. 1d, e) в 2–3 раза выше, чем в образцах других серий, что может указывать на кластеризацию висмута в данных композитах.

На рис. 2 показаны спектры оптической плотности образцов в диапазоне 320–900 нм. Были выявлены полосы поглощения в областях 340–344 и 350–365 нм, которые связаны с дефектами в матрицах из термически модифицированных ПС-НФФ.

В зависимости от температуры термообработки образцы меняли свою окраску: медная и бурая (при 400°С), при 650°С становились светло-желтыми или белыми, при 800 и 870°С – белыми. Из рис. 2 видно, что образцы ВКМ, термообработанные при 400 и 650°С, обладают более высокой оптической плотностью по сравнению с образцами, подвергнутыми высокотемпературной термообработке при 800 и 870°С. В [2] было отмечено, что термическая обработка ВКМ приводит к разложению пентагидрата висмута Bi(NO₃)₃ · 5H₂O в поровом пространстве образцов с возможным образованием оксинитрата Bi₅O₇NO₃ (при 400°С) или формированием оксидов висмута при высокотемпературных обработках. Внутри композитов происходит постепенное изменение параметров порового пространства (пористость W, удельная поверхность пор $S_{ya,}$, средний диаметр пор D) в зависимости от режима термической обработки (400– 800°С), а при 870°С поры схлопываются. Известно (см. обзор в [2]), что термическая обработка висмутсодержащих материалов приводит к изменению степени окисления висмута.

У большинства композитов были обнаружены полосы поглощения в диапазоне 390–406 нм, которые являются характерными для Bi^{3+} ионов с переходом $^1D_2-{}^3P_2$ и

Ві₅³⁺ кластеров (см. обзор в [2]).

Установлено, что у ВКМ при 650°С (на основе ПС-НФФ-600) и у ВКМ при 800 и 870°С (вне зависимости от режимов термического модифицирования ПС-НФФ) по-являются полосы поглощения в диапазонах 485–496 и 557–570 нм, которые относятся к Bi^{2+} центрам с переходами ${}^{2}P_{1/2} - {}^{2}P_{3/2}$ (2) и ${}^{2}P_{1/2} - {}^{2}P_{3/2}$ (1) (см. обзор в [2]). При 800 и



Рис. 2. Спектры поглощения образцов ВКМ в зависимости от температуры термической обработки и условий термического модифицирования ПС-НФФ: (*a*) ВКМ (ПС-НФФ-120), (*b*) ВКМ (ПС-НФФ-400), (*b*) ВКМ (ПС-НФФ-600).

870°С был обнаружен слабый пик при 585 нм, который может быть связан с формированием Bi^{2+} ионов [5]. После обработки при 650°С (на основе ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-600) и 800, 870°С на спектрах видны широкие полосы в области 688–740 нм, которые характерны для ионов, димеров и кластеров висмута [5–7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что в ВКМ при 650°С (на основе ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-600) и у ВКМ при 800 и 870°С происходит формирование Bi^{2+} ионов, димеров и кластеров висмута. Методом энергодисперсионной спектроскопии выявлено, что с ростом температуры термического модифицирования ПС-НФФ наблюдается бо́льший разброс в распределении висмута по толщине образцов ВКМ при 400°С по сравнению с ВКМ при 870°С.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны сотрудникам ЛФХС ИХС РАН Т.Г. Костыревой, Е.А. Семеновой и Л.А. Дорониной за проведение химического анализа образцов. Авторы признательны н.с. А.В. Антонову (ФГУП ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) за исследования висмутсодержащих композитов методом энергодисперсионной спектроскопии. Данные, полученные методом БЭТ, предоставлены Т.В. Антроповой.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (проект СП-1914.2018.1). Образцы двухфазных стекол были получены в рамках государственного задания ИХС РАН по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гирсова М.А., Головина Г.Ф. Исследование висмутсодержащих композитов на основе термически модифицированных пористых стекол с малыми добавками P₂O₅ и фторид-ионов методом ближней инфракрасной спектроскопии // Физика и химия стекла. 2018. Т. 44. № 6. С. 599–606.
 - https://doi.org/10.1134/S0132665118060070
- 2. Гирсова М.А., Головина Г.Ф., Анфимова И.Н., Куриленко Л.Н. Свойства висмутсодержащих высококремнеземных стекол в зависимости от концентрации висмута и режима тепловой обработки. І. Спектрально-оптические свойства // Физика и химия стекла. 2018. Т. 44. № 5. С. 464–472. https://doi.org/10.7868/S0132665118050025
- 3. Пат. 2605711 Российская Федерация, МПК-2006.01 С 09 К 11/08, С 09 К 11/74, С 03 С 4/12; МПК-2011.01 В 82 Y 40/00. Способ изготовления люминесцентного висмутсодержащего кварцоидного материала на основе высококремнеземного пористого стекла / Антропова Т.В., Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Головина Г.Ф., Куриленко Л.Н., Фирстов С.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук. № 2015117713/05; заявл. 12.05.2015; опубл. 27.12.2016, Бюл. № 36. 17 с.: ил.
- 4. Антропова Т.В., Анфимова И.Н., Головина Г.Ф. Влияние состава и температуры тепловой обработки пористых стекол на их структуру и светопропускание в видимой спектральной области // Физика и химия стекла. 2009. Т. 35. № 6. С. 755–766.
- Fan X., Su L., Ren G., Jiang X., Xing H., Hu J., Tang H., Li H., Zheng L., Qian X., Feng H. Influence of thermal treatment on the near-infrared broadband luminescence of Bi:CsI crystals // Optical Materials Express. 2013. V. 3. N 3. P. 400–406.
- 6. Sokolov V.O., Plotnichenko V.G., Dianov E.M. Origin of broadband near-infrared luminescence in bismuth-doped glasses // Optics Letters. 2008. V. 33. N 13. P. 1488–1490.
- Murata T., Mouri T. Matrix effect on absorption and infrared fluorescence properties of Bi ions in oxide glasses // J. Non-Crystalline Solids. 2007. V. 353. N 24–25. P. 2403–2407.